## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-329743

(43)Date of publication of application: 30.11.1999

(51)Int.Cl.

H05B 33/22 H05B 33/10

H05B 33/14

H05B 33/26

(21)Application number: 10-153948

(71)Applicant: STANLEY ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

19.05.1998

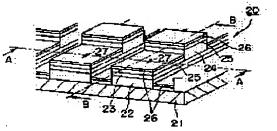
(72)Inventor: HAYASHI TAKAKO

SANO HIROYUKI SAKAI SATORU

## (54) ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a fine display pattern and provide an element with high reliability by stacking an organic luminescent layer and a second electrode layer having work function different from a first electrode layer in order in a region that becomes a display pixel on a first electrode layer. SOLUTION: An electroluminescent element 20 having an organic luminescent layer interposed between a pair of electrodes is formed on an electroluminescent element substrate 21. A translucent first insulating material layer 22 formed in the specified pattern and a transparent electrode layer which becomes a first electrode layer 23 formed on the first insulating material layer 22 are arranged on the electroluminescent element substrate 21, a second insulating material layer 24 is formed in a part of the surface of the first electrode 23, and an organic luminescent layer 25 and a cathode layer 26 which becomes a second electrode layer are formed in a part on the surface of the first electrode layer 23. an organic material luminescent layer 25 and a cathode layer which becomes a second electrode layer are formed on almost the whole surface of a substrate so as not to form a continuous layer in the



inner direction on the substrate. Each display pixel region 27 is insularly formed on the substrate, and the organic luminescent layer 25 and the cathode layer 26 are independently formed in every display pixel region.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

## (19) 日本国特許庁(J P)

(51) Int.Cl.4

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平11-329743

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

H 0 5 B 33/22 33/10 33/14 33/26	3	3/10 3/14		A	
				_	(全 13 頁)
<b>特願平10-153948</b>	(71)出顧人	000002303 スタンレー電気株式会社			
(22)出顧日 平成10年(1998) 5月19日	(72)発明者	東京都目黒区中目黒2丁目9番13号 林 崇子 神奈川県横浜市育業区在田西1-3-1 スタンレー電気株式会社技術研究所内			
	(72) 発明者	佐野 寛幸 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-1 スタンレー電気株式会社技術研究所内			
	(72)発明者	神奈川	<b>県横浜市青葉区</b>		
	0 4 6 特願平10-153948	3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	33/10   33/14   33/14   33/26   審査請求 未請求   特願平10-153948   (71)出願人 0000023   スタン   東京都   (72)発明者 林 崇神奈川   スタン   (72)発明者 佐野   神奈川   スタン   (72)発明者 佐野   神奈川   スタン   (72)発明者 哲井   神奈川   スタン   (72)発明者 酒井   神奈川   スタン   (72)発明者 酒井   神奈川   スタン   (72)発明者 酒井   神奈川   スタン   (72)発明者 酒井   神奈川   カー	33/10 33/14 33/26 審査離求 未請求 離求項の数10 特願平10-153948 (71)出願人 000002303 スタンレー電気株式会 東京都目風区中目風 2 で (72)発明者 林 景子 神奈川県横浜市青業区 スタンレー電気株式会 (72)発明者 佐野 寛幸 神奈川県横浜市青業区 スタンレー電気株式会 (72)発明者 佐野 寛幸 神奈川県横浜市青業区 スタンレー電気株式会 (72)発明者 循井 倍 神奈川県横浜市青業区	33/10 33/14 A 33/26 Z 審査酵求 未酵求 酵求項の数10 FD 特願平10-153948 (71)出願人 000002303 スタンレー電気株式会社 東京都目黒区中目黒2丁目 9 記 (72)発明者 林 崇子 神奈川県横浜市青業区在田西 スタンレー電気株式会社技術。 (72)発明者 佐野 寛幸 神奈川県横浜市青業区在田西 スタンレー電気株式会社技術。

FΙ

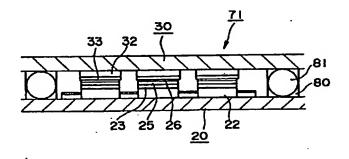
### (54) 【発明の名称】 電界発光素子およびその製造方法

識別記号

#### (57)【要約】

【課題】 従来のマスク蒸着によるドットマトリクスE L素子の製造方法では、基本的に微細化が難しく精細な 表示を得ることができない。工程が煩雑などの問題点が ある。

【解決手段】 基板上にストライブ状の第1 絶縁層および電極を形成し該電極上の表示画索以外の領域に第2 絶縁性材料層を形成した基板、または基板上にストライブ状の第1 電極層を形成し該電極層上の表示画索領域に絶縁性材料層および第2 電極層を順次形成し第1電極層と第2 電極層を電気的に接続した基板を用い、該基板上に有機物発光層および陰極電極を順次積層形成する。その際、前記基板には絶縁性材料層を形成しているので段差が生じており、該段差により各表示画索ドット分離形成された有機EL素子が形成される。また、別基板に形成したストライプ状電極と前記表示画索とを対向させて接続してドットマトリクス型EL素子を得ることができる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に仕事関数の異なる一対の電極間 に挟まれた有機物発光層を有する電界発光素子におい

前記基板上には、有機物発光層と第2電極層との合計厚 み以上の厚さを有する第1絶縁性材料層と、該絶縁性材 料層上に形成された第1電極層とを有し、両層は所定パ ターンに形成され、

前記第1電極層上の表示画素となる領域以外の箇所に は、有機物発光層と第2電極層との合計厚み以上の厚さ 10 を有する第2絶縁性材料層が形成され、

前記第1電極層上の表示画素となる領域には、有機物発 光層および第1電極層と仕事関数の異なる第2電極層が 願に積層されている、ことを特徴とする電界発光素子。

【請求項2】 基板上に仕事関数の異なる一対の電極間 に挟まれた有機物発光層を有する電界発光素子におい て、

前記基板上には、所定パターンとした第1電極層が形成 th.

光層と第3電極層との合計厚み以上の厚さを有する絶縁 材料層が形成されており、少なくとも前記絶縁性材料層 表面及び絶縁性材料層の側面もしくは絶縁性材料層に必 要に応じ設けた貫通孔内面には、第2電極層が形成され て、第1電極層と第2電極層が絶縁性材料層を挟むよう にして電気的に接続されており、

前記絶縁性材料層の上に形成した第2電極層上には有機 物発光層および第2電極層と仕事関数の異なる第3電極 層が順に積層されている、ことを特徴とする電界発光素 子。

【請求項3】 前記請求項1または請求項2記載の電界 発光素子を形成した基板と、所定のパターンに形成した 電極を有する外部電極基板とを対向配設し、

前記電界発光素子を形成した基板の表示画素となる領域 表面の電極層と前記外部電極基板の電極とが電気的に接 続するように相対向させて電界発光索子基板と外部電極 基板とを接着したこと、を特徴とする電界発光素子。

【請求項4】 前記表示画素となる領域の表面に形成さ れている電極層が陰極であること、を特徴とする請求項 1から請求項3のいずれか記載の電界発光素子。

【請求項5】 前記請求項3の記載の電界発光素子であ って、電界発光素子基板と外部電極基板とを、所定の径 の厚み制御部材を混入した接着剤により接着したこと、 を特徴とする電界発光素子。

【請求項6】 前記請求項3または請求項5記載の電界 発光素子であって、

前記電界発光素子基板に形成した電極層および外部電極 基板に形成した電極層がストライブ状のパターンに形成 され、且つ両基板に形成したストライブ状の電極層パタ ーンが直交するように対向して配設されていること、を 50 機EL索子を得るための製造方法に関するものである。

特徴とするドットマトリクス電界発光素子。

【請求項7】 前記請求項3、請求項5または請求項6 の記載の電界発光素子であって、外部電極基板に形成さ れた電極層が低抵抗金属材料により形成され、

前記電界発光素子を形成した基板の表示画素となる領域 表面の電極層が電子注入性電極により形成されていると と、を特徴とする電界発光素子。

【請求項8】 絶縁性の基板を準備する工程と、

該基板上に有機物発光層と第2電極層との合計厚み以上 の厚さとした第1絶縁性材料層と第1電極層を形成する 工程と、

前記第1電極層上の表示画素となる領域以外の箇所に、 有機物発光層と第2電極層との合計厚み以上の厚さを有 する第2絶縁性材料層を形成する工程と、

前記第1絶縁性材料層、第1電極層および第2絶縁性材 料層を所定のパターンに形成する工程とを有する第1工 程と、

第1工程で所定のパターンを形成した基板表面の略全面 に有機物発光層および第2電極層を順に積層する第2工 **畝第1電極層の上の表示画素となる領域には、有機物発 20 程を有すること、を特徴とする電界発光素子の製造方** 法。

【請求項9】 絶縁性の基板を準備する工程と、

該基板上に第1電極層を形成する工程と、

前記第1電極層上の表示画素となる領域に、有機物発光 層と第3電極層との合計厚み以上の厚さを有する絶縁性 材料層を形成する工程と、

前記第1電極層および絶縁性材料層を所定のパターンに 形成する工程と、少なくとも前記絶縁性材料層表面及び 絶縁性材料層の側面もしくは絶縁性材料層に必要に応じ 30 設けた貫通孔内面に第2電極層を形成して、第1電極層 と第2電極層が絶縁性材料層を挟むようにして電気的に 接続する工程とを有する第1工程と、

第1工程で所定のパターンを形成した基板表面の略全面 に有機物発光層および第2電極層を順に積層する第2工 程を有すること、を特徴とする電界発光素子の製造方 法。

【請求項10】 前記請求項1または請求項2記載の電 界発光素子を形成した基板を準備する工程と、所定のパ ターンに形成した電極を有する外部電極基板を準備する 工程と、

前記電界発光素子を形成した基板の表示画素となる領域 表面の電極層と前記外部電極基板の電極とが電気的に接 続するように相対向させる工程と、

両基板を接着する工程を有すること、を特徴とする電界 発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は発光層を有する電界発光 紫子、特に有機物発光層を用いた有機EL索子とこの有

40

3

[0002]

【従来の技術】従来、表示装置などの発光表示部として 実施されている電界発光素子として、エレクトロルミネセンス素子(以下E L 素子という)が利用されている。 近年、このようなE L 素子として、特に有機物材料を用いたものが検討されており、有機物材料を用いたE L 素子(以下有機E L 素子という)を用いたドットマトリクス型の表示装置も知られている。例えば、図15 に記したような断面構造の表示画素を有するものが知られている。ガラス基板1上に1T〇等の透明電極からなり、図面左右方向に伸びるストライブ状の陽極2を形成し、その上に発光機能を有する有機物発光層3を形成し、その上に発光機能を有する有機物発光層3を形成し、その上に発光機能を有する有機物発光層3を形成し、さらにの有機物発光層3の上に陰極となる金属電極4を前記陽極2と直交するストライブ状のものとして設けたドットマトリクス構造としている。

【0003】とのような構造の電界発光素子を用いて所望のパターン表示を行なうには発光部のパターン化が必要であるが、有機物発光層3は有機溶剤に溶けやすいため、フォトレジストを用いたエッチング加工が困難である。そこで、ドットマトリクス表示を行なうためには、透明基板1上の透明電極2をストライブ状のパターンに形成し、その上に四角形状の表示部開口を有する蒸着マスクを用いて有機物発光層3を蒸着法により形成し、さらに所定のストライブ状の開口を有した蒸着マスクを介して蒸着法により透明電極2と直交するようにストライブ状の金属電極4を形成して陰極を設けるという少なくとも2種類の蒸着マスクを用いたパターン化が一般的な方法として実施されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ 30 うな方法では有機物発光層3および金属電極4を形成す る際に少なくとも2回の蒸着マスク合わせが必要のた め、基本的に微細化が難しく精細な表示を得ることがで きず、、その製造工程も煩雑で表示部に傷をつけるなど の不良が多かった。また、有機物発光層を形成するため の蒸着マスクを用いずに透明基板の全面に亘って有機物 発光層を形成するものとし、陰極層の形成のみを蒸着マ スクにて実施するものもあるが、その場合には本来必要 のない部分、例えば透明電極膜をパターン化した場合に おける透明電極の存在しない表示画素以外の上にも有機 40 物発光層を形成してしまうこととなり、無駄であるばか りか、場合によっては有機物発光層を流れることにより 生じる漏れ電流の影響等にドットマトリクス表示を行っ た場合にクロストークを発生させることがあるなど信頼 性を損ねる問題がある。

【0005】本発明は前記した課題を解決し、微細な表示パターン化が可能で、かつ信頼性の高い電界発光素子を提供することを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明により、基板上に 50

仕事関数の異なる一対の電極間に挟まれた有機物発光層を有する電界発光素子の前記基板上には、有機物発光層と第2電極層との合計厚み以上の厚さを有する第1 絶縁性材料層と、該絶縁性材料層上に形成された第1 電極層とを有し、両層は所定パターンに形成され、前記第1 電極層上の表示画素となる領域以外の箇所には、有機物発光層と第2 電極層との合計厚み以上の厚さを有する第2 絶縁性材料層が形成され、前記第1 電極層上の表示画素となる領域には、有機物発光層および第1 電極層と仕事関数の異なる第2 電極層が順に積層されている電界発光素子。

【0007】または、基板上に仕事関数の異なる一対の電極間に挟まれた有機物発光層を有する電界発光素子の前記基板上には、所定パターンとした第1電極層が形成され、該第1電極層の上の表示画素となる領域には、有機物発光層と第3電極層との合計厚み以上の厚さを有する絶縁材料層が形成されており、少なくも前記絶縁性材料層表面及び絶縁性材料層の側面もしくは絶縁性材料層に必要に応じ設けた貫通孔内面には、第2電極層が形成されて、第1電極層と第2電極層が絶縁性材料層を挟むようにして電気的に接続されており、前記絶縁性材料層の上に形成した第2電極層上には有機物発光層および第2電極層と仕事関数の異なる第3電極層が順に積層されている電界発光素子が提供される。

【0008】さらに、前記電界発光索子を形成した基板と所定パターンの電極層を有する外部接続基板とを対向配設し、電界発光索子を形成した基板の表示画索となる領域表面の電極層と前記外部電極基板の電極とが電気的に接続するように相対向させて電界発光索子基板と外部電極基板とを接着することでドットマトリクス型の電界発光索子が提供される。

## [0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。まず、本発明の電界発光素子としてドットマトリ クス型の有機物発光層を用いたEL索子について、その 製造方法に沿って説明する。図l(a)は仕事関数の異 なる一対の電極間に挟まれた有機物発光層を有する有機 EL素子20を透光性基板上に形成した例を模式的に示 す斜視図である。EL素子基板21上には、所定のスト ライブパターンに形成された透光性の第1 絶縁性材料層 22と該第1絶縁性材料層22上に形成された第1電極 層となる透明電極層23とを有し、透明電極層23表面 の一部には第2絶縁性材料層24が形成され、これらの 表面には有機物発光層25および第2電極層となる陰極 層26が基板面内方向において連続した層とならないよ うにほぼ基板全表面に形成されている。これにより、基 板上には島状に各表示画素領域27が形成され、その発 光層25及び陰極層26は各表示画素領域毎に独立した ものとされている。

【0010】図2から図4は図1(a)のEL索子の製

造工程を説明する断面図で図2(a)、図3(a)、図 4(a)は図1(a)のA-A部の断面を、図2

(b)、図3(b)、図4(b)は図1(a)のB-B 部の断面を夫々示している。ガラス基板などのEL素子基板21の上に透光性の第1絶縁性材料層22及びIT O等の透明電極層23を図2のようにストライプ状に形成する。更にストライプ状に形成した透明電極層23上の後に表示画素27となる領域以外の箇所に第2絶縁性材料層24を図3(b)のように形成する。なお、ここまでの工程においては、有機発光層を形成していないの 10で、公知のフォトリソグラフィ技術などを用いて微細なエッチング加工を施すなどにより比較的容易に微細なパターンを形成することができる。

【0011】続いて図3のようなパターンを形成したE し紫子基板1上に有機物発光層25及び陰極層26を形 成する (図4 (a), (b) 参照)。 これらの層は蒸着 法、スパッタ法などの手段によりEL素子基板21上の 表示部領域全面に蒸着膜を連続して形成することができ る。図3に示したようにストライプ状の透明電極23は ストライプ状の第1絶縁性材料層22の上に形成されて いるため、このストライブ間に蒸着された有機物発光層 25 a、陰極層26 a は第1絶縁性材料層22間に挟ま れるものとなる。それ故、表示画素27のストライプ状 電極23と直交する方向においては、その段差において 切断されたものとなる。特に第1絶縁性材料層22及び 第2絶縁性材料層24は、有機物発光層25と陰極層2 6の合計厚み以上の厚さとして形成しているので、これ により有機物発光層25、陰極層26の各層は面方向に おいて不連続な膜となり、ストライプ状電極23上に形 成されている有機物発光層25及び陰極層26の各層は 隣接するストライプ状電極23上の有機物発光層25及 び陰極層26の各層と確実に分離したものとすることが できる。

[0012] とうして図1(a)の示したように各表示画素27が島状に点在するものとなる。また、ストライプ状電極23上の各表示画素27の隣には、第2絶縁性材料層24が形成されている。したがって、ストライプと平行な方向においてもストライプ状電極23上の有機物発光層25及び陰極層26の各層は第2絶縁性材料層24の段差により切断されたものとなり、ストライプ状40電極23と直交する方向と同様に島状に点在するものとなる。従って、各表示画素27は隣接した表示画素27と独立別個に発光させることができる。

【0013】次に、図1(b)のようなストライブ状の 陰極接続用電極33を有する外部基板30を、そのスト ライブ状の陰極接続用電極33がEL素子20のストラ イブ状電極層23と直交し、かつストライブ状電極層2 3上の第2絶縁性材料層24が存在しない部分、即ち、 表示画素27の陰極層26と接続するように対向配設す る。外部基板30は、外部電極基板31上の絶縁性材料 層32もよびその上の陰極接続用電極33を公知のフォトリソグラフィ法などによりストライブ状にパターン化したものとしている。なお、ストライブ状の絶縁性材料層32及び陰極接続用電極33は、EL素子20の第2絶縁性材料層24と同程度以上の厚さを有するものとしている。これは、ストライプの間隙34にEL素子20の第2絶縁性材料層24が形成され凸形状となっている部分が位置するようにして、EL素子20と外部電極基板30とを重ね合わせる際に、陰極接続用電極33とEL素子20の表示画素27部分の陰極層26とが電気的に接続し易くしているものである。

6

【0014】EL素子20の表示画素27部分の陰極層 26と外部基板30の陰極接続用電極33とは、両電極 を同一材料もしくは同一材料を含む合金または異なる金 属材料により形成し、両電極表面が密着圧接した状態が 維持されるようにしてEL素子基板21と基板30を接 着するものとしたり、陰極層26と陰極接続用電極32 とを導電性ペーストなどにより接続することによって、 外部電源からの信号を各表示画素27に供給するドット マトリクス型のEL発光素子71とすることができる。 【0015】図5は両電極基板が密着圧接した状態が維 持されるようにEL索子基板21と外部基板30を基板 の表示画素周辺部にてエポキシ接着剤80により封止し たドットマトリクス型のEL発光素子71の概略断面図 を示す。エポキシ接着剤80中には、両基板間隔を前配 陰極層26と陰極接続用電極33とが密着圧接する厚み となるような所定の厚みの厚み制御部材81が混入され ている。厚み制御部材81は、両基板を所定の過重を加 えて対向配設した際の基板間隔と同一もしくはその間隔 30 よりも少し大きな径を有するもので、プラスチックボー ル、ガラス球等や円柱状等のセラミック部材等により形 成されている。これによりドットマトリクス型のEL発 光素子71の全面をほぼ均一な厚み、荷重にて封止する ものとしている。なお、封止する際には窒素、アルゴン 等の不活性ガス雰囲気下にて実施することが好ましい。 【0016】透明電極層23および陰極接続用電極33 に所定に信号を流すことにより有機物発光層25からの 発光が透光性の透明電極層23、第1絶縁材料22、E L素子基板21を通って外部に放射される。陽極となる 透明電極層23としてはITOなどの透光性の材料を用 い、陰極層26としてはインジウム、銀、錫、アルミニ ウム、マグネシウム、カルシウム、などの金属単体やと れらの合金、金属間化合物で透明電極層23よりも仕事 関数の低いもの、またはn型Si表面をSiO2でカバ ーしたものやA 1表面をA 1203でカバーしたトンネ ル注入電極などの電子注入性電極が用いられる。発光層 を挟持する一対の電極のうち陰極層を上記のような電子 注入性電極により形成しているので、陰極から有機物発 光層へ注入される電子の注入効率を高めることができ、

) てれにより陰極から有機物発光層へ注入された電子と陽

極から有機物発光層へ注入された正孔とが発光層内で再 結合して発光する効率を向上させるものとしている。

【0017】従来のマトリクス型発光素子においては図 15 に記したように、1枚の基板上にストライブ状の陽 極およびこれと直交するストライブ状の陰極の双方を形 成するものとしていたが、本発明においては基板側の電 極層23のみをストライプ状のものとし、基板表面側の 陰極層26を蒸着マスクを用いてパターン化することな く表示画素27上に別個に独立して存在する電極とし、 他の基板に形成したストライプ状電極33と接続すると とで、ドットマトリクス型のEL索子を得るものとして いる。それ故、発光層に電子または正孔を注入する一対 の電極の双方を電子または正孔の注入性に優れた材料と し、発光層表面側の電極26と接続する外部基板電極3 3を低抵抗の電極材料とすることで、優れた発光効率と EL発光素子全体の抵抗低減の両立を図ることができ る。

【0018】本発明のEL索子の製造方法においては、 有機物発光層25および陰極層26を形成する際には各 表示画素に対応する蒸着マスクを一切使用せず、また、 有機物発光層25 および陰極層26をフォトレジスト等 を用いてエッチングすることもない。従って、これらの 層を形成する前の工程において透明電極層23等を公知 のフォトリソグラフィ法などにより微細加工し、同様に 外部電極基板30の陰極接続用電極33等もフォトリソ グラフィ法などにより微細加工を施しておくことで微細 なパターンを容易に形成することができる。また、有機 物発光層25および陰極層26は、これらの層を形成す る前の工程において段差を有するように形成したEL索 子基板表面に、単に蒸着等を施すのみであって、エッチ ング加工等を施すこともないので有機物発光層25に何 ら損傷を与えることがなく、容易且つ確実に微細なパタ ーン化が図られる。

【0019】また、本発明のEし素子は、Eし素子の透 明電極22のストライブ方向において各表示画素27が 透明電極22の上に形成されており、各表示画素27の 有機物発光層25および陰極層26が隣接する他の表示 画素27と面内方向において連続しない膜とされている ので、透明電極22のストライプ方向と直交する方向と した外部ストライブ電極を各表示画素27に設けること で、簡単にドットマトリクス型のEL表示素子が得られ るものとなる。

【0020】続いて他のドットマトリクス型EL素子の 実施形態について、その製造方法に沿って説明する。図 6はEL索子40の斜視図であり、本実施形態において は表示画素49の発光層下層の電極層が間に絶縁層を挟 む2層構造のものとされている。図7から図9は図6の EL索子の製造工程を製造順に説明する断面図で図7 (a)、図8 (a)、図9 (a)は図6のA-A断面 を、図7 (b)、図8 (b)、図9 (b)は図6のB- B断面を夫々示している。

【0021】ガラスなどのEL素子基板41の上にIT 〇等の第1透明電極層42を公知のフォトリソグラフィ 法などによりストライプ状に形成し、その全面にフォト レジスト48aをスピンナーなどにより塗布する。この 後、表示画素49以外の領域にフォトレジスト48aが 残るようにして、所定の開口を設けたフォトマスクを用 いて露光、現像する。この際、各ストライブ状の第1透 明電極層42の間隙42aで表示画素49の近傍部分の フォトレジストは残らないようにする。続いて、その上 からEL索子基板41の表示部全面に絶縁性材料層43 を蒸着、塗布等の方法により設けることにより、表示画 素49となる領域においては、ストライプ状の1TO第 1電極層42の側面及び上面と、フォトレジスト48a の表面を絶縁性材料層43が覆うものとなる。

8

【0022】続いて全面にフォトレジストを塗布し、各 表示画素49となる部分にフォトレジスト48bが残る ように露光、現像する。その際、各表示画素49には図 7に示したようにコンタクトホール44形成用の孔を同 20 時に設けておくものとする。その後、表示画素49とな る領域以外の箇所、即ちフォトレジスト48 aの上面お よびコンタクトホール44の箇所に形成した絶縁性材料 層43 (図7に点線で示す)を除去する。なお、フォト レジスト48aはEL索子基板41側が広く、基板表面 側が狭い傾斜側面となるように露光条件、熱処理条件を 調整して形成することが好ましい。また、コンタクトホ ール44は各表示画素49内に少なくとも1つ以上有す るものとし、また、その直径を50ミクロン程度以下の ものとすると人の目で観察されにくいものとなり、表示 品位を損なうことはない。

【0023】次にフォトレジスト48aおよび48bを 除去した後に、図8に示したように絶縁性材料層43の 上にITO等からなる第2透明電極層45を蒸着法、ス バッタ法、塗布法などの公知の方法で形成する。このと きコンタクトホール44内面を図7(a)(b)に示し たような傾斜面として第2透明電極層45がコンタクト ホール44の内部側面にも形成されるものとしている。 これにより各表示画素49に対応する部分においては、 絶縁性材料層43をストライブ状の第1透明電極層42 と第2透明電極層45とでサンドイッチした2層構造の 電極が形成される。コンタクトホール44の内側側面 は、第2透明電極層45を形成されやすくなるようにコ ンタクトホール44の断面において基板上側の方が広く なるようなテーパーを設けたコンタクトホール44を形 成している。具体的には、絶縁材料層43のエッチング をエッチングレートの遅い条件にて処理することにより 基板上側が広く第1透明電極層側を狭く且つ傾斜面を備 えたコンタクトホールとしている。

【0024】表示画索領域49における第1透明電極層 42のストライプ方向と直交する方向においては、第1

透明電極層のストライブ側面が絶縁材料層43により覆われており、また、図7(a)に示したようにストライプ間の間隙42aにフォトレジスト48aを形成した後に絶縁材料層43を形成しているので、第2透明電極層45は絶縁材料層43の側面に回り込んで形成されない。よって、ストライプと直交する方向に隣接する各表示画素領域49は、絶縁材料層43の側面の段差により断線したものとなる。また、表示画素領域49の第1透明電極層のストライブと平行な方向においては、第1透明電極層上のコンタクトホール以外の絶縁材料層43の

明電極層のストライブと平行な方向においては、第1透明電極層上のコンタクトホール以外の絶縁材料層43の側面部分は絶縁材料層43を形成する前に設けておいたフォトレジスト48aとの境界部分を側面とするものなので、第2透明電極45が第1透明電極42と接続するとのないものとしている。なお、テーパーを設ける方法は上記以外の手段により形成しても何ら問題はなく、要は第2透明電極45がコンタクトホール44において第1透明電極42上の絶縁材料層43側面で断線したものとすれば良い。また、コンタクトホール44にて接続する2層構造の電極を作

成する工程は、上記実施形態以外の公知のフォトリソグ 20

ラフィ法を用いた方法であっても良い。

【0025】上記のようにして準備した2層構造の電極を形成したEL素子基板41の表示画素領域を覆うように、基板表面のほぼ全面上に有機物発光層46および第3電極層となる陰極層47を蒸着法などの公知の方法により積層する。これにより図6のような有機EL素子40が得られる。EL素子40は図9に示すような断面を有し、EL素子基板41上に第1透明電極層42、絶縁材料層43、第2透明電極層45、発光層46、陰極層47が積層された表示画素49が島状に点在するような状態となる。なお、絶縁性材料層43は発光層46と陰極層47の合計厚み以上の厚さに形成しているので、発光層46および陰極層47の各層は面内方向において、絶縁性材料層の段差によって確実に切断したものとされている。

【0026】この有機EL素子40に、先の実施形態にて説明したようなストライブ状の陰極接続用電極33を有する外部電極基板30を、EL素子40のストライブ状の第1透明電極層42と外部電極基板30の陰極接続用電極33が直交するように対向配置して陰極層47と陰極接続用電極33を電気的に接続するように配設するとでドットマトリクス型のEL発光素子を得ることができる。なお、両者の接続は先に説明した実施形態の場合と同様に密着させたり、導電性ペーストを用いて接続したりして行なうことができる。但し、本実施形態においてはEL素子40の凸部が表示画素49となるので、先の実施形態のように凸部を陰極接続用電極33のストライプ間の間隙34に位置するようにして重ね合わせる必要はない。従って、外部電極基板30の陰極接続用電極33は絶疑性材料層32を介さずに基板上に直接設け

たものであっても良い。

【0027】本実施形態のEL索子40も先の実施形態 にて説明したEL索子20と同様に、陰極層47を電子 注入性の電極材料とし、外部基板電極33を低抵抗な電 極材料とすることで、発光効率に優れ且つドットマトリ クス型のEL発光素子全体の抵抗を低減することか可能 な電極構造とすることができる。また、本実施形態の製 造方法においても有機物発光層46および陰極層47に 直接エッチング加工を施すことなく微細にパターン化可 能なものとしており、発光層にダメージを与えることな く微細な表示を得ることができる。また、EL索子40 と接続する外部電極基板30に使用する基板31はガラ ス等の透光性基板を用いる必要はなく、反射率の高い基 板を用いてEL素子の各表示画素49からの発光をガラ ス基板41側に反射するものとしたり、黒色等の光吸収 性のものとしてEL発光素子のコントラストを向上させ ることもできる。

10

【0028】更に別の実施形態について、図10から図14を参照してその製造方法に沿って説明する。図10は電界発光素子50と外部電極基板60を重ね合わせてドットマトリクス型のEL発光素子とする状態を示す概略斜視図である。本実施形態のEL素子も2層構造のITO透明電極を有するが、コンタクトホール以外の部分により1層目の電極層と2層目の電極層を接続するものとしている。

【0029】ガラス基板51上に図11に示したような補助電極52を金属材料により形成する。補助電極52は電極ライン52aと突出電極部52bを有し、図14(a)に示したような断面を有する。なお、図14は図11の電極ライン52aと突出電極部52bのA-B部の断面図によりEL素子50の製造工程を説明するものである。次に図12に示すように、電極ライン52a及び突出電極部52bの全てを覆う幅のITO等の透明電極からなる第1電極層53を、補助電極層52を覆うようストライプ状に形成する。

【0030】突出電極部52bは第1電極53のストライプと平行な方向において隣接する表示画素領域59の間の部分に位置するように形成している。電極ライン52aは、これを形成せず突出電極部52bとストライブ状の第1電極層53のみを形成するものとしても良い。しかし、EL素子を大面積で精細な表示を行なうものとした場合には、各ストライブ状電極は細く、且つ長くなるので、ストライブ状電極のみではA1などの低抵抗材料を用いたとしてもライン抵抗が高くなるという問題が生じるおそれがある。そこで、本実施形態では第2電極の側面に位置するストライブ状の電極ライン52aと突出電極部52bとを有する補助電極52を設けてライン抵抗の一層の低減を図っている。

必要はない。従って、外部電極基板30の陰極接続用電 【0031】続いて、図13および図14(c)に示す 極33は絶縁性材料層32を介さずに基板上に直接設け 50 ように、隣接する表示画素領域間の部分にフォトレジス

して形成される。

ト54を形成する。前記第1電極層53上の表示画素領域59間の位置に突出電極部52bの一方の側面を跨ぐように第1電極層53上にフォトレジスト54a形成し、ストライプ状の第1電極層53間の位置には該電極近傍を除いた箇所に該ストライプと略平行にストライプ状のフォトレジスト54bを形成する。フォトレジスト54a,54bを形成する際にはその露光時間、露光方向、現像条件、熱処理条件等を適宜調整することにより、EL素子基板51側が広く、EL素子基板51の表面側が狭くなるような形状となるように形成することが10好ましい。

11

【0032】次に図14(d)に示すようにEL素子基 板51の表示領域全面に透光性の絶縁性材料層55を形 成する。絶縁性材料層55は光感応性を有するもので、 紫外線等の照射により硬化する光硬化樹脂等が好まし い。続いて透光性のEL素子基板51の裏面側から紫外 線等の光を基板全面に照射し、現像する。との光照射を 行なうと、遮光性の補助電極層52を形成した以外の領 域、すなわち、ガラス等からなるEL素子基板51上に 直接光硬化樹脂が形成された部分、及びEL素子基板5 1上にITO等からなる第1電極層53が積層され、そ の上に直接光硬化樹脂が形成された部分の光硬化樹脂が 硬化されて絶縁性材料層55が形成される。補助電極層 52が形成されている領域においては、補助電極層52 が光を透過しない金属層よりなるため光が光硬化樹脂に 到達せず、絶縁性材料層55が形成されないものとな る。

【0033】また、EL素子基板51側から光を照射する際には図14(e)に示したようにフォトレジスト54aが跨ぐように形成された突出電極部52a側面の側30から反対側の突出電極部52a側面側に向かって光が進行するようにEL素子基板51裏面の斜め方向から照射する。これにより、絶縁性材料層55の突出電極部52aのフォトレジスト54aを形成しなかった側の側面を傾斜側面55bとして形成することができる。なお、電極ライン52aを覆うように設けられた光硬化樹脂にも突出電極部52aの上方と同じように光が届かないものとなるが、電極ライン52aを細く形成すると、現実的には光の回り込み、反射等により図14(e)のようにある程度の厚みを有する状態で硬化したものとなり、各40ストライブ状の第1電極層53の上に島状に絶縁性材料層55が形成される。

【0034】この基板上に1TO等の透明電極からなる 第2電極層56を蒸着法、スパッタ法、塗布法などの公 知の方法で形成した後に、フォトレジスト54を除去す る。このとき、表示画素領域59の第1電極層53のストライブ方向と平行な方向においてはフォトレジスト5 4aが形成されていた部分の絶縁性断材料層面55aに おいて第2電極層56が断線したものとなる。また、突 出電極部52a上のフォトレジスト54aが形成されて 50

いた側面の反対側側面においては絶縁性材料層55の側面が傾斜側面55bとされているので、絶縁性材料層55の表面に形成された第2電極層56は絶縁材料層55の傾斜側面55b上にも形成されるものとなり、これにより突出電極部52a上において第1電極層53と絶縁性材料層55を覆う第2電極層56が接続されたものと

12

【0035】ストライブと直交する方向においてはフォトレジスト54bがストライブ状の第1電極層53の近傍を除いて形成されていたので、第1電極層53端面が絶縁性材料層55にて覆われたものとされ、該端面によりストライブ状の第1電極層53および第2電極層56は隣接する第1電極層53および第2電極層56と確実に絶縁されたものとなる。この一連の工程により島状の表示画素領域59を有するEL素子基板51が完成する。なお、この一連の工程を実施する順序はこの例に限られるものではなく、例えば前記フォトレジスト54を除去する工程を第2電極層56形成工程前に実施したり、第2電極層56を形成した後に再度フォトリソグラフィー法によりパターニングするなどの方法とすることもできる。

【0036】次に有機物発光層57および陰極層58を蒸着法などの先の実施形態と同様の工程によりEL素子基板51の略全面に順次、積層形成して有機EL素子50を作製する。第3電極層となる陰極層58は前述した実施形態にて説明したように、電子注入性にすぐれた材料により形成している。

【0037】図10および図14(g)に示したように、第2電極層56表面および表示画素領域59以外の部分の表面上に有機物発光層57および陰極層58の層が積層形成される。とのとき各表示画素59の有機物発光層57および陰極層58は、各表示画素領域59の絶縁性材料層55のフォトレジスト54aが形成されていた側面55aおよびフォトレジスト54bが形成されていた側面にて断線し、絶縁性材料層55の傾斜側面55bにてほぼ接続するものとして第2電極層56表面を覆うように形成される。絶縁材料層55の厚みを有機物発光層57と陰極層58の合計厚み以上のものとしているので、各表示画素領域59は隣接する他の表示画素59と別個独立して発光制御できるものとなる。

【0038】なお、隣接する表示画素領域59の間隙部分にも有機発光層57及び陰極層58が形成されるが、ストライブ状とした第1電極層53が絶縁性材料層55により覆われており、また、その側面もフォトレジスト54bを形成していたので隣接するストライブ間を覆う層とはなっていない。特にフォトレジスト54はその側面を基板側が広く、基板表面側が狭いものとした場合には、フォトレジスト54と接触していた絶縁性材料層の側面は図14に示したような傾斜を有する側面となり、この段差により確実にバターン化がなされるものとな

る。また、絶縁材料層55の厚みを有機物発光層57と 陰極層58の合計厚み以上のものとしている。従って、 たとえ該間隙に有機発光層57及び陰極層58が形成さ れても、間隙に積層されたこれらの層を介して隣接する 各表示画素59が電気的に接続されるようなことはな い。

【0039】とのようにして作製した有機EL素子50に、外部電極基板60をストライプ状の電極層62が第1電極層53のストライプと直交するように所定位置にて対向して重ね合わせることで、ドットマトリクス型の10EL発光素子70が完成する。電極層62は低抵抗金属材料層により形成され、電極層62のストライプが第1電極層53のストライプと直交し、かつ、表示画素領域59表面の陰極層58と接続するようにして配置されている。外部電源からの信号をストライプ状の電極層53及び電極層62に供給することで、ドットマトリクス型の有機EL素子70は各表示画素領域59の発光層58が発光し、その光は透光性のEL素子基板51側から外部に放射され観視される。

【0040】外部電極基板60は黒色絶縁膜にて表面に 20 コーティグ等を施した金属基板、ガラス基板などの黒色 絶縁基板61により形成することが好ましく、より好ま しくは、その表面を梨地状とするなどして反射防止処理 を施すと良い。基板51側から観視した際に各表示画素 領域59間を黒色に観視するようにして、これによりE L発光素子70が点灯しない際の表示をできるだけ黒色 のものとして表示コントラストを髙めることができる。 また、観視側である基板51表面に形成した補助電極層 52を酸化クロム等の黒色の光吸収層として金属反射を 低減した層とCr、Alなどの低抵抗材料層を積層した 30 積層電極層とするようにしても良い。このようにした場 合には、各表示画素領域間にいわゆるブラックマスクを 形成したようなものとなり、コントラストの向上及び非 表示時の電極反射による表示品位の低下を改善でき、よ り一層好ましいものとなる。

【0041】また、先の実施形態においては、透光性の基板上に1TO等の透光性の陽極を形成し、その上に有機物発光層、陰極層を積層した構成にて説明したが、基板上に陽極を形成し、その上に有機物発光層、陽極を積層する構成としても良く、光の取出し方向も有機物発光 40層を積層する基板側ではなく、有機物発光層等を積層した基板表面の電極層に接続するための電極層を形成した外部電極基板側から光りを取出すものとしたり、双方の基板から光りを取出すものとしたりすることもできる。【0042】なお、有機EL素子として陰極/発光層/正孔注入層/陽極、陰極/電子注入層/発光層/正孔注入層/陰極、陽極/発光層/電子注入層/発光層/正孔注入層/陰極、陽極/発光層/電子注入層/発光層/正孔注入層/陰極、陽極/

層構造などの様々な構成のものが使用できる。本明細書中において有機物発光層とは陰極と陽極に挟持される上記した様々な構成のものを総称して表現している。

[0043] なお有機物発光層の材料としては、発光層としてベンゾチアゾール系、ベンゾオキサザール系蛍光増白剤、スチリルベンゼン系化合物、芳香族ジメチリリン化合物、ナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、8ーヒドトキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリアリレンビニレンおよびその誘導体等を用いることができ、正孔輸送材料としてトリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ビラゾリン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、オキサザール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ポリシラン系化合物等が、電子注入材料としてニトロ置換フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体などの電子伝達性化合物材料を用いることができる。

【0044】また、本説明中においてはドットマトリクス型の有機EL発光素子として、直交するストライプ状の電極層を備えた単純ドットマトリクス表示装置の例にて説明したが、本発明のEL素子基板と重ね合わせる外部電極基板として、TFTやMIMなどの能動素子を設けたアクティブ基板を用いることで、アクティブマトリクス型のEL素子とするなどの様々な変更や改良も可能である。さらに、EL素子基板と外部電極基板との間に不活性ガス、不活性液体を封入するようにして、EL素子が外部雰囲気に直接晒されない構造とすることもでき、しかも、そのための特別な工程を設けることなく外部電極基板の電極層と接続する工程と同時に行うことができる。特に水分含有量、酸素含有量を低減した窒素ガス、アルゴンガス等の付活性ガス雰囲気下にて両基板を重ねあわせることが好ましい。

#### [0045]

【実施例】以下、本発明を具体的な実施例によりさらに 詳しく説明する。

(実施例1)図1から図5を参照して説明する。洗浄したガラス基板21を準備し、その基板上に透光性樹脂をスピンナーにより塗付し、厚さ0.4ミクロンの第1絶縁性材料層22を形成した。その上にシート抵抗約60Q/cm2のITO透明電極膜を全面にスパッタリング法により形成した。次いでフォトレジストをその上に被覆し、ストライブ状の開口を有するフォトマスクを介して露光し、CC14等のガスを用いてリアクティブイオンエッチング法にて0.2ミクロンのITO層および透光性樹脂層をエッチングして、ストライブ状の透明電極層23および第1絶縁性材料層22を形成し、残ったレジストを除去した。

【0046】続いてUV硬化樹脂を該基板全面に塗付し、露光、現像して透明電極層23上の所定位置に厚さ0.3ミクロンの第2絶縁性材料層24を形成して図3に示したような基板を得る第1工程を実施した。この基

板を洗浄した後、ホール輸送層としてTPD(トリフェニルアミン誘導体)0.05ミクロン及び発光層として A1Q3(オキシンのアルミニウム錯体)0.05ミクロンを連続して蒸着して有機物発光層25を該基板全面 に形成した。引き続いて、マグネシウムと銀とを体積比で20:1の割合で共蒸着して0.1ミクロンの陰極層26を設ける第2工程を実施して図1及び図4に示したようなEL素子20を得た。

15

【0047】また、ガラス基板31上にも公知のフォトリソグラフィ法を用いて、0.4ミクロンの絶縁性材料層32及び0.2ミクロンのMg-Agからなる陰極接続用電極33をストライプ状に形成して図5に示したような外部電極基板30を形成した。なお、第1絶縁性材料層22および第2絶縁性材料層24は夫々0.4ミクロン、0.3ミクロンであり、有機物発光層25と陰極層26の合計厚み=0.05+0.05+0.1=0.2ミクロンよりも厚くして形成している。

【0048】その後、窒素雰囲気下にて、外部電極基板30のストライブ状の陰極接続用電極33と表示画素27の陰極層26が圧接するようにして両基板を重ね合わせ、表示画素27を形成していない基板周辺部をエポキシ接着剤80にて封止した。その際、エポキシ接着剤80中には直径約0.7ミクロンのブラスチック、ガラス等からなる球状または棒状の厚み制御部材81を混入させたものを用いているので、両基板がこれらの部材に当接することで、一定の荷重以上の力がEL素子に加わらないようにした状態を保って両基板を接着固定している。

【0049】(実施例2)図6から図9を参照して説明する。厚さ0.2ミクロンのITOからなる透明電極膜が設けられたガラス基板41を用意し、各ストライプの幅が0.3mm、ストライプ間の間隔が0.03mmとなるようにフォトリソグラフィー法によりストライブ状にパターン形成して1層目の第1透明電極層42を形成した。この基板上にフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ法により後に表示画素49とならない領域にフォトレジスト48a形成した。この基板全面にSiO2膜43をスパッタ法にて0.5ミクロン形成した。

【0050】次にフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ法により表示画素49内に直径が20ミクロンの円状の開口部を有するフォトレジスト膜48bを形成し、露出しているSiO2膜をフッ酸にてエッチング除去した。これにより表示画素49内にコンタクトホール44が形成された。また、表示画素49以外の領域に形成されていたSiO2膜43も同時に除去され、図7のような断面を有する基板が形成された。フォトレジスト48a、48bを除去した後、2層目の1TO第2電極層45を蒸着法により0.15ミクロン形成して一連の第1工程を実施し、パターニングされた一部2層構造のパターニングされた電極層を有するEL素子基板41を

得た。

【0051】続いて、該基板を洗浄して熱処理を施して ITO層45の低抵抗化を図った後に、ホール輸送層と してTPD0.05ミクロン及び発光層としてAIQ3 0.05ミクロンを連続して蒸着して有機物発光層46 を該基板全面に形成した。引き続いて、マグネシウムと 銀とを体積比で20:1の割合で共蒸着して陰極層47 をモニター値で0.1ミクロンの厚みにて形成する第2 工程を実施して、EL素子40を作製した。なお、絶縁 性材料層であるSiO2膜は0.5ミクロンであり、有 機物発光層46と陰極層47の合計厚み0.2ミクロン よりも厚く形成している。

16

【0052】金属板の表面を黒色絶縁塗料にて被覆した基板31を用意し、その基板上に表示画素49と同じビッチのストライブ状のMg-Ag金属層を形成し、その上に銀ペーストを塗布し、その金属層のストライプと1層目のITO電極42のストライプ方向とが直交するように配設して、Mg-Ag金属層上の銀ペーストと表示画素49の陰極層47とを接続した。また、基板周囲の表示部以外の領域に所定の径の厚み制御部材を有するシール用のエポキシ接着剤をディスペンサーにより塗付し、窒素雰囲気中で基板31と基板21とをEL素子が密封するようにして接着固定して、封止したドットマトリクス型のEL発光素子を得た。

[0053] (実施例3)図14に示した工程により図10に示すドットマトリクス型のEL発光素子70を作製した。ガラス基板の上に酸化クロム、クロム、A1を順次スパッタ法により積層し、それをフォトリソグラフィ法によりパターン化して厚さ0.08ミクロンの補助電極層52を形成した。その上にスパッタ法によりITO透明電極からなる第1電極層53を0.2ミクロン形成し、各ストライブ幅が0.3mm、ストライブ間隔が0.03mmとなるようにフォトリソグラフィ法によりストライブ状にパターン化した。次にフォトレジストを塗布し、塗布後に実施するレジストの仮焼成温度を高くして基板との密着性を高めた後、フォトリソグラフィー法により図13に示したように突出電極部52bの一方の側面をまたぐ位置及びストライブ状の第1電極層53間の位置にフォトレジスト54を形成した。

40 【0054】次にフォトレジスト54を形成した基板表面に紫外線硬化樹脂をスピンナーにより塗布し、紫外線硬化樹脂を形成した面と反対側のガラス基板面側からフォトマスクを用いることなく全面に紫外線光を照射した。紫外線光を照射する際に、ガラス基板51を透過する紫外線光が、補助電極52の突出電極部52b上のフォトレジスト54aを形成していない側面側からフォトレジスト54aを形成していない側面側に向かって進行するように斜め方向から照射した。これにより基板表面側の裾野が広がった傾斜面55bを有する紫外線硬化樹脂層5505を0.8ミクロンの厚さに形成することができた。続

いてマスク等を用いることなく表示領域の全面に2層目のITO膜をスパッタ法により0.3ミクロン形成し、フォトレジスト54を除去して第2電極層56を形成してストライプ状にパターニングしたEL素子基板51を得た。

17

【0055】次に前記EL素子基板を洗浄し、熱処理を施した。この基板に表示領域の略全面にホール輸送層としてTPD0.05ミクロン及び発光層としてA1Q30.05ミクロンを連続して蒸着して有機物発光層57を該基板全面に形成した。引き続いて、マグネシウムと銀とを体積比で20:1の割合で共蒸着して陰極層58をモニター値で0.1ミクロンの厚みにて形成する第2工程を実施して、EL素子50を作製した。なお、絶縁性材料層である紫外線硬化樹脂層55は0.8ミクロンであり、有機物発光層46と陰極層47の合計厚み0.2ミクロンよりも厚く形成している。こうして有機EL素子50を得た。

【0056】金属板の表面を黒色絶縁塗料にて被覆した基板61を用意し、その基板上に表示画素59と同じピッチのストライブ状のA1金属層を形成し、その上に銀20ペーストを塗布し、その金属層のストライブと1層目のITO第1電極層53のストライブ方向とが直交するように配設して、A1金属層上の銀ペーストと表示画素59の陰極層58とを接続した。また、基板周囲の表示部以外の領域には、所定の径とした厚み制御部材を有するシール用のエポキシ接着剤をスクリーン印刷法により塗付形成し、前記した実施例と同様に外部電極基板60とEL素子50の基板51とを密封するように接着固定して、両基板間隔を所定の均一厚みとして封止したドットマトリクス型のEL発光素子70を得た。30

[0057]実施例1、2、3にて作製した各EL素子 20、40、50のストライプ状のITO電極層22、 42、53を陽極として、各EL素子の複数の表示画素 27、49、59の陰極層26、48、58にプローブ 針を接触させて、6Vで直流電流を流すと各表示画素毎 に発光が観察された。との際に隣接する表示画素が発光 することはなかった。また、各EL索子20、40、5 0の表示画素27、49、59の陰極層26、48、5 8と外部電極基板30、30、60のストライブ状の陰 極接続用電極33、33、62を夫々接続して形成した 40 ドットマトリクス型のEL発光素子に、ITO電極を陽 極とし、外部電極基板の陰極接続用電極を陰極として、 ストライブ毎に6Vで直流を流すと、選択したストライ プに対応する各表示画素27、49、59毎に発光が観 察され、選択しない表示画素は発光しなかった。また、 発光面は均一で、いずれの実施例においても良好なパタ ーン精度の均一発光が得られた。

[0058]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のEL索子は、有機物発光層を形成する前の第1工程で形成してお 50

いたEL素子基板の絶縁性材料層等の側面段差を利用し てパターン化することができる。これにより有機物発光 層および有機物発光層を形成した後に、エッチング加工 を施したり、蒸着マスクを介して表示画素をパターン形 成したりするなどの微細化を阻害する工程を用いる必要 がなくなる。また、有機物発光層とその上に形成する電 **極層を単に連続して蒸着するなどの工程で形成できるの** で、非常に簡単であると共に、両者の界面が汚染される ことがなく、ゴミ等の付着による不良も低減することが 10 できる。特に第1工程で形成したEL素子基板には有機 物発光層等が形成されていないので、該基板を念入りに 洗浄することができ、その洗浄直後の基板に有機物発光 層および電極層を連続して形成しているので、ゴミによ る不良が著しく低減した。これにより有機EL素子にお いて問題となっていたダークスポットの発生も減少し た。

【0059】また、本発明のEL素子は各表示画素毎に表面に独立した電極層を有するものとなるので、との電極層と他に準備した電極とを接続することで簡単にドットマトリクス表示を得ることができる。また、本発明のEL素子の製造方法によれば、有機物発光層を形成する前の基板段階の工程でパターン化を実施するものであるから、公知のフォトリソグラフィ法などを用いて微細なパターンを精度よく作成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の電界発光素子および外部電極基板の 概略斜視図である。

【図2】 図1の電界発光素子の製造工程を説明する断面図である。

30 【図3】 図1の電界発光素子の製造工程を説明する断面図である。

【図4】 図1の電界発光素子の製造工程を説明する断面図である。

【図5】 図1のドットマトリクス型の電界発光素子を 説明する概略断面図である。

【図6】 本発明の他の電界発光素子を説明する概略斜 視図である。

【図7】 図6の電界発光素子の製造工程を説明する断面図である。

[図8] 図6の電界発光素子の製造工程を説明する断面図である。

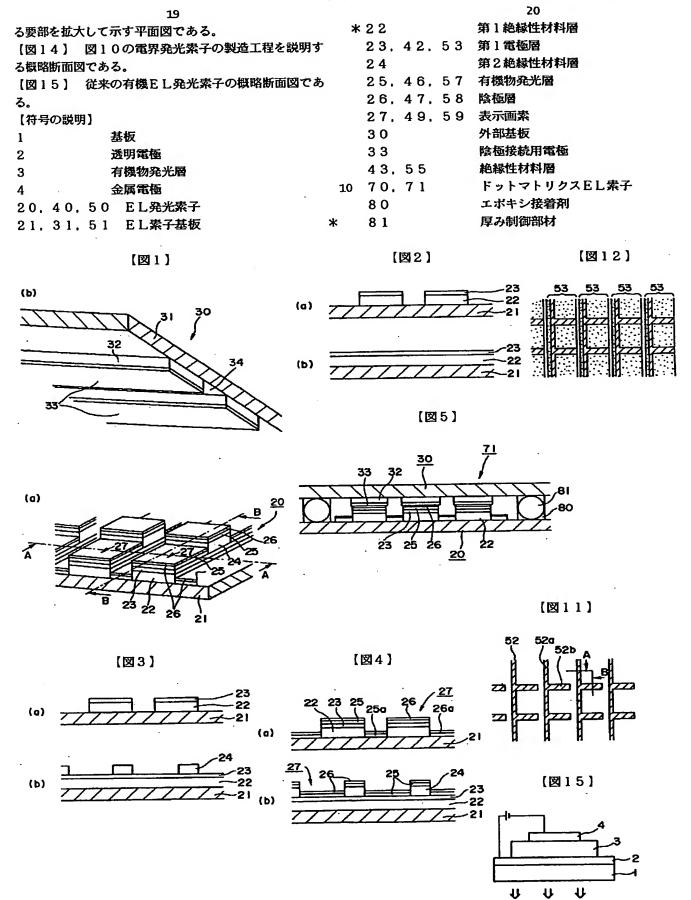
【図9】 図6の電界発光素子の製造工程を説明する断面図である。

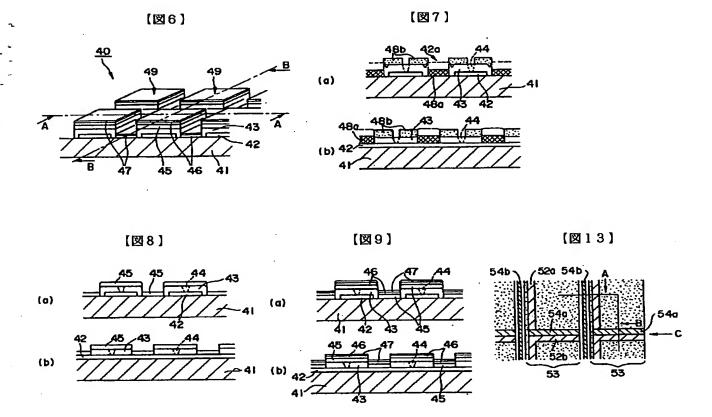
【図10】 本発明の更に他の電界発光素子を説明する 概略斜視図である。

【図11】 図10の電界発光素子の製造工程を説明する要部の平面図である。

【図12】 図10の電界発光素子の製造工程を説明する要部の平面図である。

【図13】 図10の電界発光索子の製造工程を説明す





【図14】

